ルチルTiO2(001)階段状格子構造表面の構造解析

1 緒言

光触媒は、触媒表面で酸化還元反応を誘起する物質であり、 殺菌や消臭などの作用を持つことから様々な分野で活用さ れている.現在、代表的な光触媒である酸化チタン(TiO₂)を 対象に、光触媒効率を向上させるための研究が広く行われて いる.光触媒反応の機構を理解するには、反応が起こる光触 媒表面の構造を原子レベルで明確にする必要がある。しかし、 TiO₂表面には未解明な点が数多く残されている.例えばこれ までTiO₂(001)表面では一般的なステップ・テラス構造とあ わせて特異な構造(階段状格子構造)が現れることが報告さ れている⁽¹⁾.このような表面での光触媒反応の理解には、(a) の一般的な表面と併せて、(b)の階段状格子構造の詳細も包 括的に理解する必要がある.そこで本研究では、走査型トン ネル顕微鏡(Scanning Tunneling Microscopy: STM)を用いて、 TiO₂(001)階段状格子構造表面の原子配列や電子状態を原子 レベルで解明することを目的とした.

2 実験方法

実験では、試料としてルチルTiO₂(001)基板(信光社)を用いた. 基板は、5 mm×12 mmのサイズに切り出した後、アセトンと超純水を用いて超音波洗浄を行った.洗浄後は、超高真空中にてスパッタ・アニール処理を行った。試料の観察には、室温超高真空 STM⁽²⁾を用いた.観察は、トンネル電流一定モードで行った.

3 実験結果

3.1 TiO₂(001)階段状格子構造のSTM観察

スパッタリングとアニーリングを規定回数行い, 図1(a) に示すような階段状格子構造をもつ表面を作製した. 図より, 一つの一次元鎖が複数の輝点から構成されていることが確 認できる. そこで,より詳細に輝点の配列を解析するために, ハイパスフィルタ処理を行った[図1(b)]. これにより, ワイ ヤー最上層では3つの輝点が, 第二層以降では 2 つの輝点が 並んでいることが確認された. 図 2(a)(b)は, 最上層のワイヤ



Fig. 1 STM images of lattice-work structure on TiO2(001) surfaces. (a) row image. (b) high-pass filtered image. Right side image is the expanded scale of the area indicated by the white rectangle in (b).

システム工学群

極限ナノプロセス研究室





Fig. 2 Line profiles along the lines indicated in the expanded image in Fig. 2(b).

一長手方向[図 1(b)中の直線 a]と短手方向[図 1(b)中の直線 b] に沿ったラインプロファイルを示している.図 2(a)からワイ ヤーに平行な方向での輝点間隔は0.70 nm, また図 2(b)から ワイヤー垂直な方向の輝点間隔は0.47nmであることが確認 できた. 同様の解析をワイヤー上の複数領域で行い,結果を 統計的に解析した結果, ワイヤーに平行な方向の輝点間隔は 0.66±0.06 nm, 垂直な方向の輝点間隔は0.48±0.05 nmと評 価された. さらに、第二層のワイヤーに対しても平行な方向 [図 1(b)中の直線 c]と垂直な方向[図 1(b)中の直線 d]に沿って ラインプロファイルを抽出した結果を図 2(c)と(d)に示す.図 2(c)より、ワイヤーに平行な方向での輝点間隔は0.54 nm、図 2(d)からワイヤーに垂直な方向での輝点間隔は 0.32 nmであ った. 最上層の場合と同様の統計解析を行った結果, ワイヤ ーに平行な方向の輝点間隔は0.60±0.07 nm, ワイヤーに垂 直な方向の輝点間隔は 0.35 ± 0.06 nmと評価された. 解析で は, さらに最上層と第二層のワイヤー位置関係についてもプ ロファイルにより評価した. その結果, 最上層の中央に位置 する輝点と,第二層に位置する2つの輝点の間の距離[図1(b) 中の両矢印 e, f)]は, 1.22 ± 0.05 nm, 1.53 ± 0.03 nmとなった.

3.2 TiO₂(001)階段状格子構造のSTS解析

図 3(a)は,最上層ワイヤー内の中央の輝点において計測した dI/dV 曲線を示している.図から, dI/dV 強度は正電圧側でのみ 1V 付近から立ち上がることが確認された. 図 3(b),(c)は再現性確認のために,図 3(a)と同様の計測を繰り返し行っ結果を示している.図 3(b)では,図 3(a)と同様に,正電圧側でのみ dI/dV が 1 V付近から立ち上がっている様子を確認できる.一方,図 3(c)では, dI/dV が正電圧側と負電圧側(-0.7 V 付近)で立ち上がる様子が確認できる. 図 3 (c)から表面状態のエネルギーギャップを評価した結果, 1.35eV となった.



Fig. 3 dI/dV spectra measured at the bright spot of the top surface chain in Fig.2(b).

4 考察

4.1 TiO₂(001)階段状格子構造の原子配列

4.1.1 最上層ワイヤーの原子配列

本研究で観察した階段状格子構造の原子構造は、H. Ariga らによって提唱されている⁽³⁾.彼らのモデルでは、1つの4 価チタン原子と、2つの5価チタン原子、これらチタン原子 と結合する10個の酸素原子が1つのユニットを構成してい る.また、ユニットセル内の3つのチタン原子は、ワイヤー の短手方向に0.325nmの間隔で、またユニットセルはワイヤ ー長手方向に0.65nmの間隔で並びワイヤーを形成している. これら原子間の間隔は、本研究で観察されたワイヤー最上部 における3つの輝点の間隔0.48±0.05 nm および、ワイヤー 長手方向の輝点の間隔0.66±0.06 nm とよい一致を示す.し たがって、本研究で観察された最上層ワイヤーの輝点はH. Arigaのモデルにおける最上層ワイヤー内の3つのTi原子(4 価、5価のチタン原子)に対応すると結論できる.

4.1.2 第2層ワイヤーの原子配列

本研究では、階段状格子構造の第二層においても、2 つ の輝点をユニットセルとしたワイヤーが確認された.最上層 中央の輝点から第二層の 2 つの輝点までの距離はそれぞれ、 1.22±0.05 nm、1.53±0.03 nmであり、この結果を H. Ariga らのモデルと比較すると、第二層ワイヤーを構成する 2 つの 輝点は、モデルにおける第 2 層ワイヤー(図 4.1B 列)上の中央 に位置する 4 価のチタン原子とその外側([Ī10]方向)に位置 する 5 価のチタン原子に対応すると結論できる.

4.2 TiO₂(001)階段状格子構造のSTS解析

本研究では、ワイヤー最上部で、すべての dI/dV 曲線が +1eV 付近からの立ち上がりを示した.一方、負電圧側では、 dI/dVが-0.7 V 付近から立ちあがる場合と立ち上がらない 場合が確認され、再現性に問題があった.再現性が得られな かった理由には、第一に探針の状態変化によるもの、第二に 室温環境下での観察で起こる熱ドリフトの影響が考えられ る.しかし、-0.7 eV 付近での dI/dV の立ち上がり自体は、 少なくとも、そのエネルギー位置おける電子状態の存在を示 している.解析で得られたエネルギーギャップ(1.35 eV)は、 ルチルTiO₂の結晶エネルギーギャップ3.0eVよりも非常に小 さいため、階段状格子構造は可視光応答型の光触媒として応 用が期待できる.

5 まとめと展望

本研究では、走査型トンネル顕微鏡(Scanning Tunneling Microscopy; STM)を用いて、ルチルTiO₂(001)階段状格子構造 表面の構造や電子状態を明らかにすることを目的とした.実 験では、まずTiO₂(001)階段状格子構造表面を原子分解能で 観察し、表面の詳細な原子配列について解析を行った.その 結果、ワイヤーに対して垂直な方向に並ぶ輝点が、ワイヤー 最上層では3つ、第二層以降では2つずつ確認できた.この 輝点間の間隔と H. Ariga らの構造モデルを比較して、観察し た表面にみられる構造についての考察を行った.また STS に より、バンドギャップが結晶のバンドギャップよりも小さい ことが明らかとなった.このような結果は、将来、階段状格 子構造が可視光応答型の光触媒落として応用可能であるこ とを示している.今後は、熱ドリフト効果を抑えるために低 温下での観察を行い、再現性を確認することが課題として挙 げられる.

文献

- (1) 廣田大河, ルチルTiO₂(001)に現れる新奇構造の解析, 学資論文,高知工科大学(2020)
- (2) 重川秀実,吉村雅満,河津璋,第6巻 走査プローブ 顕微鏡-正しい実験とデータ解析のために必要なこ と-,共立出版株式会社(2009).
- (3) H. Ariga, T. Taniike, H. Morikawa, R. Tero, H. Kondoh, Y. Iwasawa, Chem. Phys. Lett., 454, 350(2008)